特性



低电荷注入、16通道、高压模拟开关

概述

MAX14802/MAX14803/MAX14803A 为超声成像和打印机应 用提供16通道高压开关。该系列器件采用HVCMOS工艺, 提供16路高压、低电荷注入SPST开关,由数字接口控制。 数据移入内部16位移位寄存器,并通过带使能和清零控制 的可编程锁存器保持数据。上电复位功能确保所有开关在 上电时为断开状态。

MAX14802/MAX14803/MAX14803A采用较宽范围的高电压 供电,包括Vpp/V_{NN} = +100V/-100V、+200V/0V或+40V/ -160V。数字接口工作于独立的+2.7V至+5.5V VDD电源。数 字输入DIN、CLK、LE以及CLR采用VDD电源供电。

MAX14803/MAX14803A的每个切换端集成了35kΩ放电电 阻,用于容性负载放电。MAX14802/MAX14803/MAX14803A 带有集成的钳位二极管,提供过压保护,防止正向电压 过冲。

MAX14802/MAX14803采用48引脚TQFP封装,工作于0℃至 +70°C商业级温度范围。

MAX14803A采用110焊球晶片级封装(WLP), 工作在-40℃ 至+85℃温度范围。

应用

超声成像

打印机

◆ 集成过压保护

- ◆ 20MHz串行接口(5V)
- ◆ HVCMOS工艺提供高性能
- ◆ 可独立编程的高压模拟开关
- ◆ 极低的5uA (典型值)静态电流
- ◆ 直流至20MHz低压模拟信号频率范围
- ◆ 2.7V至5.5V逻辑供电电压
- ◆ 低电荷注入、低电容R_I 开关
- ◆ 5MHz (R_I = 50Ω)下, 关断隔离为-77dB (典型值)
- ◆ 串行接口支持菊链连接
- ◆ 灵活的高压供电(V_{PP} V_{NN} = 230V)

引脚配置在数据资料的最后给出。

定购信息/选型指南

PART	SWITCH CHANNELS	BLEED RESISTOR	OVP	PIN-PACKAGE	TEMP RANGE		
MAX14802CCM+	16	No	Yes	48 TQFP	0°C to +70°C		
MAX14803CCM+	16	Yes	Yes	48 TQFP	0°C to +70°C		
MAX14803AEWZ+	16	Yes	Yes	110 WLP	-40°C to +85°C		

+表示无铅(Pb)/符合RoHS标准的封装。



ABSOLUTE MAXIMUM RATINGS

(All voltages referenced to GNI	D.)
V _{DD} Logic-Supply Voltage	0.3V to +7V
VPP - VNN Supply Voltage	230V
VPP Positive-Supply Voltage	0.3V to +220V
V _{NN} Negative-Supply Voltage	0.3V to -220V
Logic Inputs (LE, CLR, CLK, DI	N, DOUT)0.3V to +7V
COM_, NO	$(-0.3V + V_{NN})$ to the minimum of
	$[(V_{NN} + 220V) \text{ or } (V_{PP} + 0.3V)]$
Peak Analog Signal Current Pe	r Channel3A

Continuous Power Dissipation ($T_A = +70$ °C)	
48-Pin TQFP (derate 22.7mW/°C above +70°C	C)1818mW
110-Bump WLP (derate 37mW°C above +70°	C)2960mW
Operating Temperature Range (Commercial)	0°C to +70°C
Operating Temperature Range (Extended)	40°C to +85°C
Storage Temperature Range	-65°C to +150°C
Junction Temperature	+150°C
Lead Temperature (soldering, 10s)	+300°C
Soldering Temperature (reflow)	+260°C

PACKAGE THERMAL CHARACTERISTICS (Note 1)

TQFP	WLP
Junction-to-Ambient Thermal Reistance (θ _{JA})44°C/W	Junction-to-Ambient Thermal Reistance (θ _{JA})27°C/W
Junction-to-Case Thermal Resistance (θ _{JC})10°C/W	Junction-to-Case Thermal Resistance (θ _{JC})1°C/W

Note 1: Package thermal resistances were obtained using the method described in JEDEC specification JESD51-7, using a four-layer board. For detailed information on package thermal considerations, refer to **china.maxim-ic.com/thermal-tutorial**.

Stresses beyond those listed under "Absolute Maximum Ratings" may cause permanent damage to the device. These are stress ratings only, and functional operation of the device at these or any other conditions beyond those indicated in the operational sections of the specifications is not implied. Exposure to absolute maximum rating conditions for extended periods may affect device reliability.

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

 $(V_{DD} = +2.7V \text{ to } +5.5V, V_{PP} = +40V \text{ to } V_{NN} + 250V, V_{NN} = -40V \text{ to } -160V, T_A = T_{MIN} \text{ to } T_{MAX}, \text{ unless otherwise noted.}$ Typical values are at $T_A = +25^{\circ}C$.) (Note 2)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
POWER SUPPLIES						
V _{DD} Supply Voltage	V _{DD}		+2.7		+5.5	V
V _{PP} Supply Voltage	Vpp		+40	+100	V _{NN} + 200	V
V _{NN} Supply Voltage	V _{NN}		-160	-100	0	V
V _{DD} Supply Quiescent Current	I _{DDQ}				5	μА
V _{DD} Supply Dynamic Current	I _{DD}	$V_{DD} = +5V$, $V_{\overline{LE}} = +5V$, $f_{CLK} = 5MHz$			0.5	mA
V _{PP} Supply Quiescent Current	IPPQ	All switches remain on or off, I _{COM} = 5mA		0	10	μΑ

2 ______NIXI/N

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)

 $(V_{DD} = +2.7 \text{V to } +5.5 \text{V}, V_{PP} = +40 \text{V to } V_{NN} + 250 \text{V}, V_{NN} = -40 \text{V to } -160 \text{V}, T_{A} = T_{MIN} \text{ to } T_{MAX}, \text{ unless otherwise noted.}$ Typical values are at $T_{A} = +25 ^{\circ}\text{C}$.) (Note 2)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITION	S	MIN	TYP	MAX	UNITS	
V _{PP} Supply Dynamic		V _{PP} = +40V, V _{NN} = -160V, f	COM_ = 50kHz			4		
Current (All Channel	IPP	$V_{PP} = +100V, V_{NN} = -100V,$	f _{COM} _ = 50kHz		3.4	6	mA	
Switching Simultaneously)		$V_{PP} = +160V, V_{NN} = -40V, f$	COM_ = 50kHz			8		
V _{NN} Supply Quiescent Current	I _{NNQ}	All switches remain on or o	ff, I _{COM} _ = 5mA		0	10	μΑ	
V _{NN} Supply Dynamic		$V_{PP} = +40V, V_{NN} = -160V, f$	COM_ = 50kHz			5		
Current (All Channel	I _{NN}	$V_{PP} = +100V, V_{NN} = -100V,$	f _{COM} _ = 50kHz		2.3	4	mA	
Switching Simultaneously)		$V_{PP} = +160V, V_{NN} = -40V, f$	COM_ = 50kHz			3		
ANALOG SWITCH								
COM_, NO_ Analog Signal Range	V _{COM_} , V _{NO_}	(Note 3)	V _{NN}		min of (V _{NN} + 200V) or (V _{PP} - 10V)	V		
		V _{PP} = +40V, V _{NN} = -160V, V _{COM} _ = 0V	I _{COM} _ = 5mA		26	48		
			ICOM_ = 200mA		22	32	Ω	
Small-Signal Switch	Rons	V _{PP} = +100V, V _{NN} = -	ICOM_ = 5mA		22	30		
On-Resistance	TONS	100V, V _{COM} _ = 0V	ICOM_ = 200mA		18	27		
		$V_{PP} = +160V, V_{NN} = -40V,$	ICOM_ = 5mA		20	30		
		V _{COM} _ = 0V	ICOM_ = 200mA		16	27		
Small-Signal Switch On-Resistance Matching	ΔRons	$V_{PP} = +100V, V_{NN} = -100V, I_{COM} = 5mA$	$V_{COM} = 0V$,		5		%	
Large-Signal Switch On-Resistance	Ronl	V _{COM} _ = V _{PP} - 10V, I _{COM} _ =	= 1A		15		Ω	
Shunt Resistance	R _{INT}	NO_ or COM_ to GND (MAX14 switch off	1803/MAX14803A),	30	40	50	kΩ	
Switch-Off Leakage	ICOM_(OFF), INO_(OFF)	V _{COM_} , V _{NO_} = +100V or ur	nconnected		0	2	μΑ	
Switch-Off DC Offset		$R_L = 100k\Omega$		-30		+30	mV	
Switch-Output Peak Current		100ns pulse width, 0.1% du	uty cycle (Note 4)		3		А	
Switch-Output COM_ Isolation Diode Current		300ns pulse width, 2% duty	cycle (Note 4)		500		mA	

ELECTRICAL CHARACTERISTICS (continued)

 $(V_{DD} = +2.7 V \text{ to } +5.5 V, V_{PP} = +40 V \text{ to } V_{NN} + 250 V, V_{NN} = -40 V \text{ to } -160 V, T_A = T_{MIN} \text{ to } T_{MAX}, \text{ unless otherwise noted.}$ Typical values are at $T_A = +25 ^{\circ}\text{C.}$) (Note 2)

PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS	
SWITCH DYNAMIC CHARA	ACTERISTICS						
Turn-On Time	ton	$V_{NO} = +100V, R_L = 10k\Omega,$ $V_{NN} = -100V$		2	3.5	μs	
Turn-Off Time	toff	$V_{NO} = +100V, R_L = 10k\Omega,$ $V_{NN} = -100V$		2	3.5	μs	
Output Switching Frequency	fsw	Duty cycle = 50%			50	kHz	
Maximum V _{COM} _, V _{NO} _ Slew Rate	dV/dt	(Note 4)	20			V/ns	
Off-Isolation	Vice	$f = 5MHz$, $R_L = 1kΩ$, $C_L = 15pF$		-50		dB	
OII-1501atiOI1	V _{ISO}	$f = 5MHz$, $R_L = 50\Omega$		-77	-77		
Crosstalk	VCT	$f = 5MHz$, $R_L = 50\Omega$		-80		dB	
COM_, NO_ Off- Capacitance	CCOM_(OFF), CNO_(OFF)	V _{COM} _ = 0V, V _{NO} _ = 0V, f = 1MHz (Note 4)	4	11	18	pF	
COM_ On-Capacitance	CCOM_(ON)	V _{COM} = 0V, f = 1MHz (Note 4)	20	36	56	рF	
Output-Voltage Spike	Vspk	$R_L = 50\Omega$ (Note 4)	-150		+150	mV	
Small-Signal Analog Bandwidth	f _{BW}	V _{PP} = +100V, V _{NN} = -100V, C _L = 200pF		20		MHz	
		V _{PP} = +40V, V _{NN} = -160V, V _{COM} = 0V		820			
Charge Injection	Q	V _{PP} = +100V, V _{NN} = -100V, V _{COM} = 0V		600		рС	
		$V_{PP} = +160V, V_{NN} = -40V, V_{COM} = 0V$		350			
LOGIC LEVELS							
Logic-Input Low Voltage	V _{IL}				0.75	V	
Logic-Input High Voltage	VIH		V _{DD} - 0.75			V	
Logic-Output Low Voltage	V _{OL}	ISINK = 1mA			0.4	V	
Logic-Output High Voltage	VoH	ISOURCE = 0.75mA	V _{DD} - 0.5			V	
Logic-Input Capacitance	CIN	(Note 4)			10	pF	
Logic-Input Leakage	I _{IN}		-1		+1	μΑ	

4 ______ M/XI/N

1AX14802/MAX14803/MAX14803A

低电荷注入、16通道、高压模拟开关

50ns 50ns*16 =800ns

TIMING CHARACTERISTICS

 $(V_{DD} = +2.7V \text{ to } +5.5V, V_{PP} = +40V \text{ to } V_{NN} + 200V, V_{NN} = -40V \text{ to } -160V, T_{A} = T_{MIN} \text{ to } T_{MAX}, \text{ unless otherwise noted. Typical values are at } T_{A} = +25^{\circ}\text{C.})$ (Note 2)

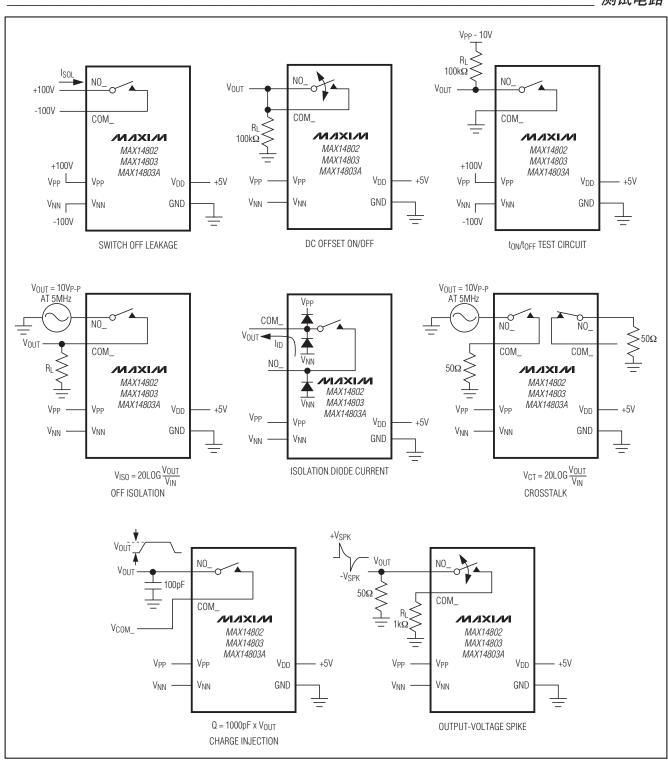
PARAMETER	SYMBOL	CONDITIONS	MIN	TYP MAX	UNITS				
LOGIC TIMING (Figure 1)	•		<u>.</u>	V					
CLIV Francisco	6	$V_{DD} = +5V \pm 10\%$		20	N 41 1-				
CLK Frequency	fCLK	$V_{DD} = +3V \pm 10\%$		10	- MHz				
DIN to CLK Setup Time	tno	$V_{DD} = +5V \pm 10\%$	10		ns				
DIN to CER Setup Time	t _{DS}	$V_{DD} = +3V \pm 10\%$	16		115				
DIN to CLK Hold Time	tou	$V_{DD} = +5V \pm 10\%$	3		ns				
DIN to CENTION TIME	t _{DH}	$V_{DD} = +3V \pm 10\%$	3		115				
CLK to LE Setup Time	too	$V_{DD} = +5V \pm 10\%$	36		ns				
CEN to EE Setup Time	tcs	$V_{DD} = +3V \pm 10\%$	65		113				
LE Low-Pulse Width	t	$V_{DD} = +5V \pm 10\%$	14		no				
LE LOW-Fuise Width	tw∟	$V_{DD} = +3V \pm 10\%$	22		ns				
CLR High-Pulse Width	two	$V_{DD} = +5V \pm 10\%$	20		no				
CEN High-ruise Width	twc	$V_{DD} = +3V \pm 10\%$	40		ns				
CLK Rise and Fall Times	to to	$V_{DD} = +5V \pm 10\%$		50	no				
OLN NISE AND PAIL TIMES	t _R , t _F	$V_{DD} = +3V \pm 10\%$		50	ns				
CLK to DOLLT Dolay	tno	$V_{DD} = +5V \pm 10\%$	6	42	200				
CLK to DOUT Delay	tDO	$V_{DD} = +3V \pm 10\%$	12	80	ns				

Note 2: All devices are 100% tested at TA = +70°C. Limits over the operating temperature range are guaranteed by design and characterization.

Note 3: The analog signal input V_{COM} and V_{NO} must satisfy $V_{NN} \le (V_{COM}, V_{NO}) \le V_{PP}$, or remain unconnected during power-up and power-down.

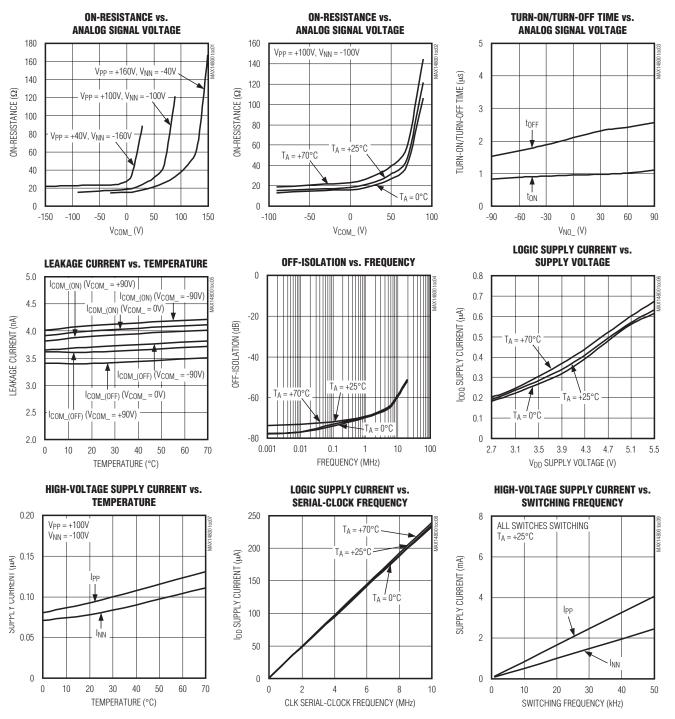
Note 4: Guaranteed by characterization; not production tested.

测试电路



典型工作特性

 $(V_{DD} = +3V, V_{PP} = +100V, V_{NN} = -100V, T_A = +25$ °C, unless otherwise noted.)



引脚说明

引	脚	名称	功能
TQFP	WLP	711/1/1/1	功能
1, 2, 14, 16, 24, 35, 36	A1, A3, A5, A8, A9, A11, B1–B5, B10, B11, C1, C3, C5, C6, C7, C9, C11, D2, D4–D8, D10, E1, E3–E9, E11, F2, F4–F8, F10, G1, G3, G5, G6, G7, G9, G11, H2, H4, H6, H8, H10, J1, J3, J5, J6, J7, J9, J11, K1, K2, K4, K6, K8, K10, K11	N.C.	无连接,没有内部连接。
3	J2	COM4	模拟开关4——公共端。
4	H1	NO4	模拟开关4——常开端。
5	F3	NO3	模拟开关3常开端。
6	F1	СОМЗ	模拟开关3——公共端。
7	G2	NO2	模拟开关2—常开端。
8	E2	COM2	模拟开关2——公共端。
9	D3	COM1	模拟开关1——公共端。
10	D1	NO1	模拟开关1——常开端。
11	C2	NO0	模拟开关0—常开端。
12	C4	COM0	模拟开关0—公共端。
13	A4	V _{NN}	高压电源负极,用 $0.1\mu F$ 或更大的陶瓷电容将 V_{NN} 旁路至 GND 。
15	A2	V _{PP}	高压电源正极,用0.1μF或更大的陶瓷电容将V _{PP} 旁路至GND。
17	B6	GND	地。
18	A10	V _{DD}	数字电源,用0.1μF或更大的陶瓷电容将V _{DD} 旁路至GND。
19	B7	DIN	串行数据输入。
20	A6	CLK	串行时钟输入。
21	B8	ĪĒ	低电平有效,锁存使能输人。
22	B9	CLR	锁存清零输入。
23	A7	DOUT	串行数据输出。
25	C8	COM15	模拟开关15公共端。
26	C10	NO15	模拟开关15常开端。
27	D11	NO14	模拟开关14—常开端。
28	D9	COM14	模拟开关14—公共端。
29	E10	COM13	模拟开关13——公共端。
30	G10	NO13	模拟开关13常开端。
31	F11	COM12	模拟开关12—公共端。

引脚说明(续)

引	脚	- 名称	功能						
TQFP	WLP	白柳	初化						
32	F9	NO12	模拟开关12—常开端。						
33	H11	NO11	模拟开关11—常开端。						
34	J10	COM11	模拟开关11——公共端。						
37	H9	COM10	模拟开关10—公共端。						
38	K9	NO10	模拟开关10—常开端。						
39	J8	COM9	模拟开关9—公共端。						
40	G8	NO9	模拟开关9——常开端。						
41	H7	COM8	模拟开关8—公共端。						
42	K7	NO8	模拟开关8——常开端。						
43	K5	NO7	模拟开关7——常开端。						
44	H5	COM7	模拟开关7——公共端。						
45	G4	NO6	模拟开关6—常开端。						
46	J4	COM6	模拟开关6—公共端。						
47	K3	NO5	模拟开关5——常开端。						
48	H3	COM5	模拟开关5——公共端。						

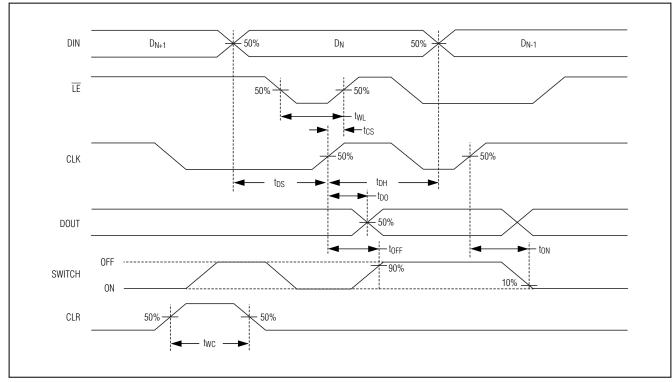


图1. 串口时序

详细说明

MAX14802/MAX14803/MAX14803A为超声成像和打印机应用提供16通道高压开关。该系列器件采用HVCMOS工艺,提供16路高压、低电荷注入SPST开关,由数字接口控制。数据移入内部16位移位寄存器,并通过带使能和清零控制的可编程锁存器保持数据。上电复位功能确保所有开关在上电时为断开状态。

MAX14802/MAX14803/MAX14803A采用较宽范围的高电压供电,包括: V_{PP}/V_{NN} = +100V/-100V、+200V/0V或+40V/-160V。数字接口工作于独立的+2.7V至+5.5V V_{DD} 电源。数字输入DIN、CLK、 \overline{LE} 以及CLR采用 V_{DD} 电源供电。MAX14803/MAX14803A的每个切换端集成了35k Ω 放电电阻,用于容性负载放电。MAX14802/MAX14803/MAX14803A具有钳位二极管(COM_端),这些钳位二极管能够提供过压保护,防止正向电压过冲。

模拟开关

MAX14802/MAX14803/MAX14803A 能够接受的模拟信号峰峰值范围为: V_{NN} 至 V_{NN} + 200V与(V_{PP} - 10V)之间的较小值。在上电和断电过程中必须断开模拟开关的输入,或确保其满足 V_{NN} \leq (V_{COM} 、 V_{NO}) \leq V_{PP} 。

高压电源

MAX14802/MAX14803/MAX14803A 允许较宽范围的高压供电。器件供电电压为: V_{NN} 从-160V至0, V_{PP} 从+40V至 V_{NN} +250V。当 V_{NN} 接GND (单电源供电)时,器件能够工作在高达+200V的 V_{PP} 下。 V_{PP} 和 V_{NN} 高压电源不需要对称,但两者压差(V_{PP} - V_{NN})不能超过250V。

放电电阻(MAX14803/MAX14803A)

MAX14803/MAX14803A集成了<mark>35kΩ放电电阻</mark>,用于容性 负载(如压电传感器)放电。<mark>每个模拟开关终端通过一个放</mark> 电电阻连接至GND。

过压保护

MAX14802/MAX14803/MAX14803A具有钳位二极管(COM_端),这些钳位二极管能够提供过压保护,防止正向电压过冲。

串口

MAX14802/MAX14803/MAX14803A通过串口控制,具有16位串行移位寄存器和透明传输锁存。16位数据中的每一位分别控制一路模拟开关(表1),DIN数据在CLK的上升沿载人移位寄存器,最高有效位(MSB)在前;数据在CLK的上升沿从移位寄存器移至DOUT端,DIN的状态经过16个时钟周期延时后出现在DOUT (图1和图2)。

锁存使能(LE)

驱动LE为低电平将改变锁存内容并更新高压开关的状态(图2)。驱动LE为逻辑高电平则保持锁存内容不变,防止开关状态的改变。为了减小时钟馈通引人的噪声,在数据载人移位寄存器期间将LE拉至高电平。当移位寄存器装载有效数据后,在LE作用一个低电平脉冲,将移位寄存器内容装载到锁存器。

锁存清零(CLR)

MAX14802/MAX14803/MAX14803A具有锁存清零输入, CLR置为高电平时<mark>将锁存器的内容复位至零,断开所有开</mark> 关。CLR<mark>不影响数据移位寄存器的内容,LE置为逻辑低</mark> 电平时,将移位寄存器的内容再次装载到锁存器。

上电复位

MAX14802/MAX14803/MAX14803A具有上电复位电路,确保所有开关在上电时为断开状态。上电时,内部16位串行移位寄存器和锁存器清零。

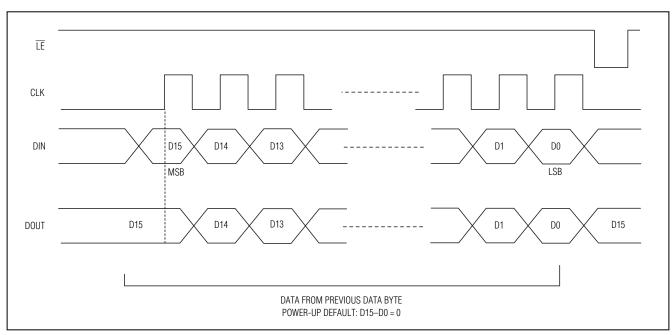


图2. 锁存使能接口时序

表1. 串口编程(注释5至10)

	DATA BITS								TROL TS	FUNCTION							
D0 (LSB)	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7	LE	CLR	SW0	SW1	SW2	SW3	SW4	SW5	SW6	SW7
L								L	L	OFF							
Н								L	L	ON							
	L							L	L		OFF						
	Н							L	L		ON						
		L						L	L			OFF					
		Н						L	L			ON					
			L					L	L				OFF				
			Н					L	L				ON				
				L				L	L					OFF			
				Н				L	L					ON			
					L			L	L						OFF		
					Н			L	L						ON		
						L		L	L							OFF	
						Н		L	L							ON	
							L	L	L								OFF
							Н	L	L								ON
Х	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Н	L			Н	OLD PRI	EVIOUS	STATE		
Х	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Н	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

表1. 串口编程(注释5至10) (续)

	DATA BITS								CONTROL FUNCTION								
D8	D9	D10	D11	D12	D13	D14	D15 (MSB)	ĪĒ	CLR	SW8	SW9	SW10	SW11	SW12	SW13	SW14	SW15
L								L	L	OFF							
Н								L	L	ON							
	L							L	L		OFF						
	Н							L	L		ON						
		L						L	L			OFF					
		Н						L	L			ON					
			L					L	L				OFF				
			Н					L	L				ON				
				L				L	L					OFF			
				Н				L	L					ON			
					L			L	L						OFF		
					Н			L	L						ON		
						L		L	L							OFF	
						Н		L	L							ON	
							L	L	L								OFF
							Н	L	L								ON
Х	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Н	L			Н	OLD PRI	EVIOUS	STATE		
Х	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	Χ	X	Χ	Н	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF

X = 无关。

注5: 16个开关独立工作。

注6: 串行数据在CLK上升沿移人。

注7: 开关在LE上升沿保持其当前状态; LE为低电平时,移位寄存器中的数据装载至锁存器。

注8: 开关15导通时, DOUT为高电平。

注9: LE为高电平时,移位寄存器时钟对开关状态没有影响。

注10: CLR输入在所有输入中具有最高优先级。

12 ______ **////XI///**

应用信息

医疗超声应用如图4、图5和图6所示。

逻辑电平

MAX14802/MAX14803/MAX14803A数字接口输入CLK、DIN、LE和CLR采用 V_{DD} 电源供电。

多器件菊链

DOUT提供数字输出,从而允许多个MAX14802/MAX14803/MAX14803A器件按照菊链方式连接(图3)。将每个器件的DOUT连接到链路中的下一个器件的DIN。所有器件的

CLK、LE和CLR输入连接在一起,将LE置为逻辑低电平时同时更新所有器件。将CLR驱动至高电平将同时断开所有开关。在MAX14802/MAX14803/MAX14803A数据链路的任意位置可以增加移位寄存器。

供电顺序和旁路

MAX14802/MAX14803/MAX14803A不要求特殊的 V_{DD} 、 V_{PP} 和 V_{NN} 电源上电顺序;但在上电和断电过程中必须断开模拟开关的输入,或确保其满足 V_{NN} \leq $(V_{COM}$, V_{NO}) \leq $(V_{PP}$, 利用一只0.1 μ F的陶瓷电容旁路 V_{DD} , V_{PP} 和 V_{NN} 至 (V_{DD}) ,并尽可能靠近器件放置电容。

应用框图

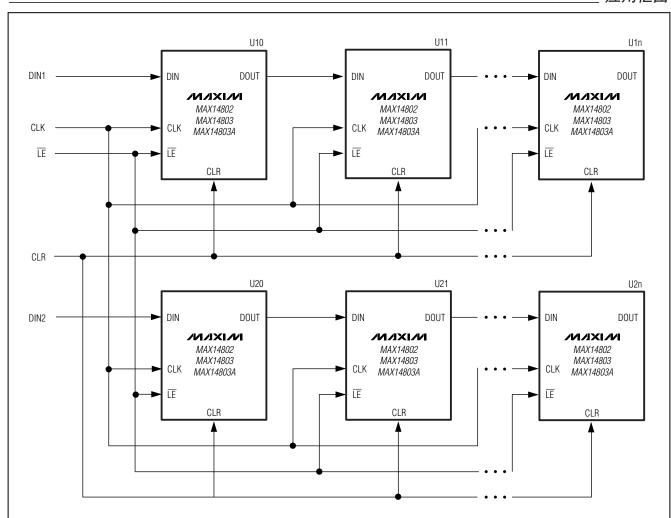


图3. 多器件菊链接口

← 参考此结构可将通道扩展

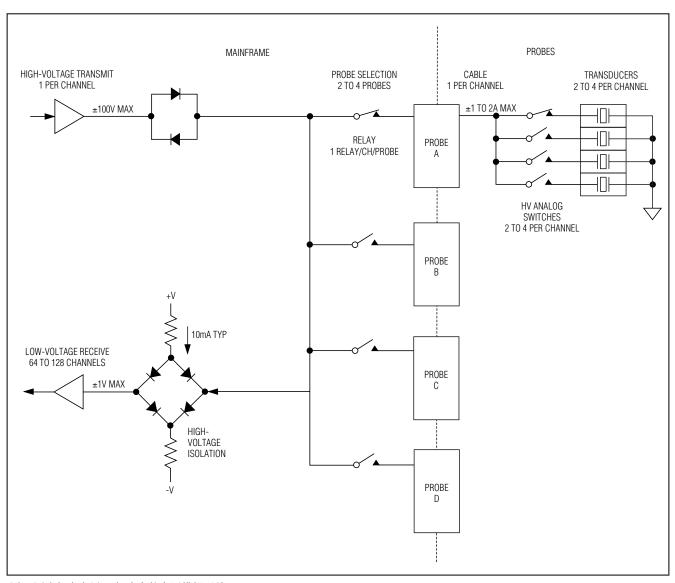


图4. 医疗超声应用——探头中的高压模拟开关

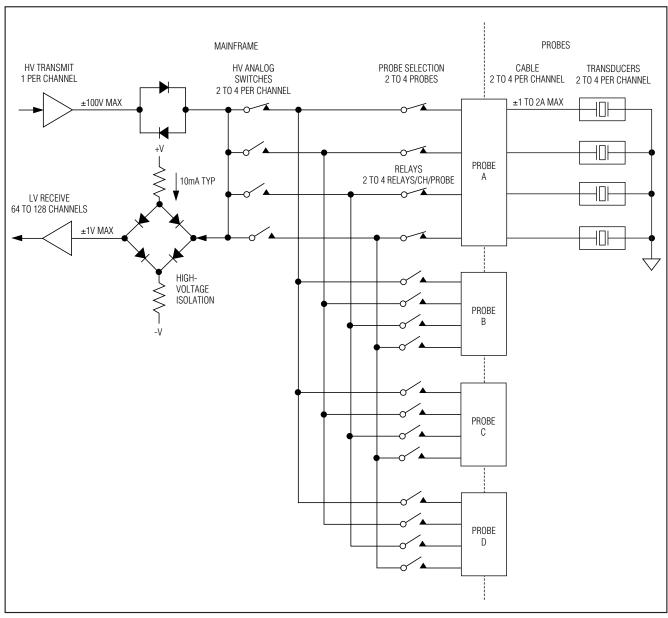


图5. 医疗超声应用——主机中的高压模拟开关

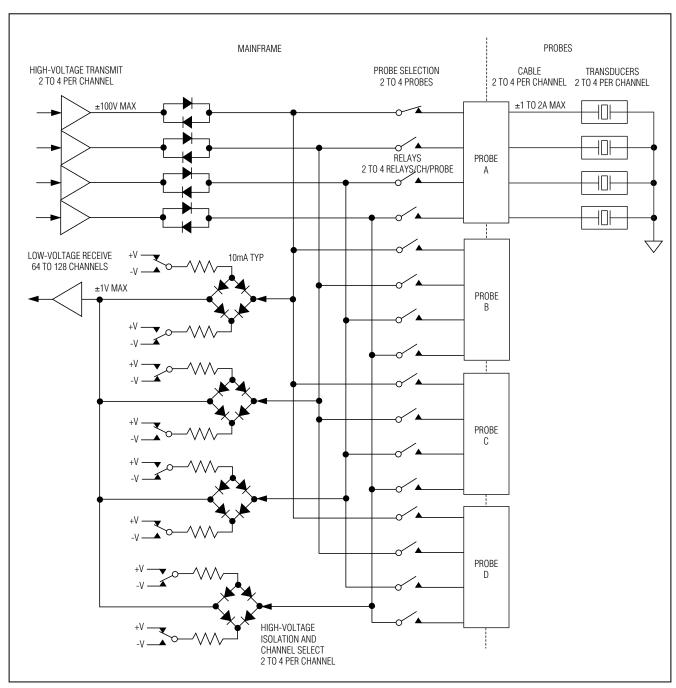
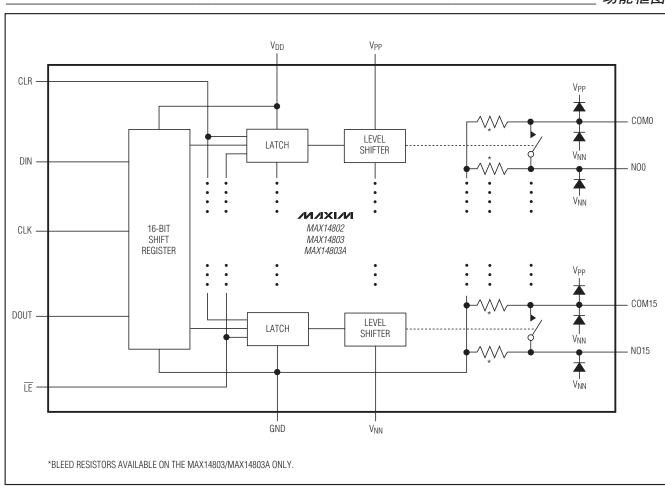


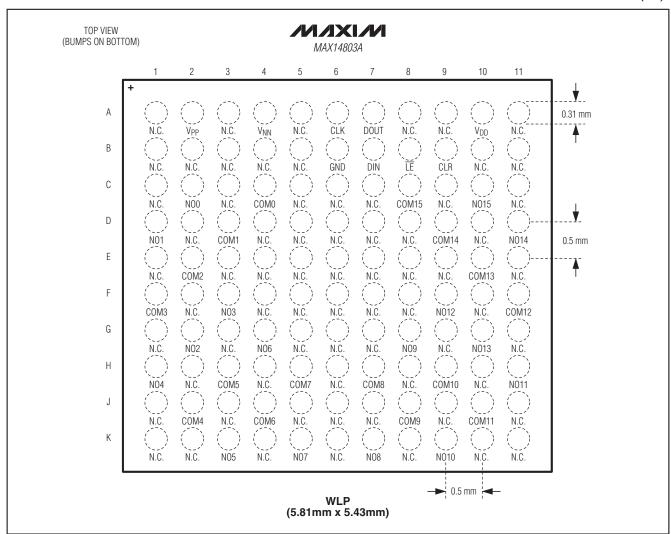
图6. 医疗超声应用——多通道发送和每个接收通道的隔离

功能框图



引脚配置 C0M12 C0M13 C0M14 N012 N015 TOP VIEW 33 30 28 31 COM10 37 24 N.C. DOUT N010 38 23 COM9 39 22 CLR 21 ΙĒ N09 40 COM8 CLK 20 41 MAX14802 N08 42 19 DIN MAX14803 N07 43 18 V_{DD} COM7 44 17 GND 16 N.C. N06 45 COM6 46 15 V_{PP} 14 N.C. N05 47 COM5 48 13 V_{NN} 2 8 10 COM4 N04 COM3 COM2 C0M1 N03 N02 N01 **TQFP** (7mm x 7mm)

引脚配置(续)



芯片信息

封装信息

PROCESS: BiCMOS

如需最近的封装外形信息和焊盘布局,请查询 <u>china.maxim-ic.com/packages</u>。请注意,封装编码中的"+"、"#"或"-"仅表示RoHS状态。封装图中可能包含不同的尾缀字符,但封装图只与封装有关,与RoHS状态无关。

封装类型	封装编码	外形编号	焊盘布局编号	
48 TQFP	C48+6	21-0054	90-0093	
110 WLP	W1105B5+1	<u>21-0445</u>	请参考 应用笔记1891	

修订历史

修订号	修订日期	说明	修改页
0	4/09	最初版本。	_
1	9/09	更正了 $Absolute\ Maximum\ Ratings$ 部分中的两个指标。 将模拟信号峰峰值范围更改为至" V_{NN} + 200 V 与(V_{PP} - 10 V)"之间的较小值。	2, 9
2	11/10	在整个数据资料中删除了MAX14800/MAX14801, 增加了MAX14803A;在定购信息、 引脚配置、引脚说明和封装信息部分增加了WLP器件。	1–19

Maxim北京办事处

北京 8328信箱 邮政编码 100083

免费电话: 800 810 0310 电话: 010-6211 5199 传真: 010-6211 5299

Maxim不对Maxim产品以外的任何电路使用负责,也不提供其专利许可。Maxim保留在任何时间、没有任何通报的前提下修改产品资料和规格的权利。

20 ______Maxim Integrated Products, 120 San Gabriel Drive, Sunnyvale, CA 94086 408-737-7600